А. М. Тихонов  $a^*$ , Ю. О. Волков  $b,c^{**}$ 

<sup>а</sup> Институт физических проблем им. П. Л. Капицы Российской академии наук 119334, Москва, Россия

<sup>b</sup> Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 123182, Москва, Россия

<sup>с</sup> Институт физики твердого тела им. Ю. А. Осипьяна Российской академии наук 142432, Черноголовка, Московская обл., Россия

> Поступила в редакцию 27 октября 2023 г., после переработки 5 декабря 2023 г. Принята к публикации 6 декабря 2023 г.

С помощью модельно-независимого подхода по экспериментальным данным диффузного рассеяния с использованием синхротронного излучения с энергией фотонов 15 кэВ проведено сравнение спектральных характеристик функций корреляции высот для чистой межфазной границы н-гексан-вода и при наличии адсорбционной пленки 1-додеканола. Наблюдаемая интенсивность рассеяния в случае чистой границы описывается диффузным рассеянием на структуре с капиллярно-волновым спектром. При наличии адсорбционной пленки наблюдаемая интенсивность рассеяния, согласно проведенному анализу, в основном обусловлена вкладом скользящего малоуглового рассеяния на приповерхностном мицеллярном слое. В этом случае спектр приобретает специфический вид не капиллярно-волновой природы.

**DOI:** 10.31857/S0044451024040035

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

В растворимых адсорбционных пленках длинноцепочечных предельных одноатомных спиртов (1-алканолов), например, на границе предельный углеводород-вода, с повышением температуры наблюдается фазовый переход жидкость-пар, при котором адсорбат практически полностью уходит в объемную фазу углеводородного растворителя. Переход может иметь не только термотропную, но и баротропную или лиотропную природу [1,2]. Ранее в работе [3] сообщалось, что термотропные переходы в пленках 1-додеканола ( $C_{12}$ OH) и 1-тетракозанола ( $C_{24}$ OH) на планарных межфазных границах нгексан-вода и н-гексадекан-вода соответственно характеризуются относительно низкой величиной энтальпии перехода  $\Delta H$  с соответствующими значениями примерно 0.05 Дж/м<sup>2</sup> и 0.07 Дж/м<sup>2</sup>. В той же работе по экспериментальным данным рефлектометрии пленок с использованием жесткого синхротронного излучения в рамках модельного подхода была предложена структура толщиной в два-три монослоя и, более того, обсуждался переход к полному смачиванию алканольной пленкой поверхности водной субфазы. Недавно в работе [4] с помощью модельно-независимого подхода [5] были уточнены параметры слоев С<sub>12</sub>ОН и С<sub>24</sub>ОН. Показано, что в низкотемпературной мезофазе пленка состоит из растворимого монослоя Гиббса 1 (рис. 1), переходного диффузного жидкого слоя 2 толщиной в дватри монослоя (примерно 50 Å) и протяженного (шириной до 200 Å) слоя мицелл 4. Достаточно неожиданно с помощью модельно-независимого подхода к реконструкции профиля электронной концентрации было установлено наличие плоскости наименьшего сближения мицеллярного слоя с межфазной границей, которая располагается на расстоянии порядка 100 Å от границы с н-гексаном или около 25 Å от адсорбционной пленки (обедненный слой 3). При термотропном переходе в высокотемпературную мезо-

<sup>\*</sup> E-mail: tikhonov@kapitza.ras.ru

<sup>\*\*</sup> E-mail: volkov.y@crys.ras.ru

фазу происходит уменьшение плотности и частичное испарение адсорбционной пленки 1-алканола, что также сопровождается истощением мицеллярного слоя до его полного исчезновения. При этом монослой Гиббса, в отличие от темотропного поведения нерастворимого монослоя Лэнгмюра, частично растворяется в масляной фазе.



**Рис.** 1. Строение адсорбционной пленки 1-додеканола по данным безмодельной реконструкции [4]

Здесь мы приводим новые экспериментальные данные по скользящему диффузному рассеянию на границе н-гексан-вода в присутствии адсорбционной пленки  $C_{12}OH$ , которые, в частности, независимо подтверждают наличие приповерхностного мицеллярного слоя 4, предсказанного безмодельной реконструкцией [4].

### 2. ЭКСПЕРИМЕНТ

Образцы планарной межфазной границы н-гексан-вода, которая ориентируется силой гравитации, приготавливались и изучались в термостатированной ячейке из нержавеющей стали с рентгенопрозрачными окнами из полиэтиленгликольтерефталата по методике, описанной в [6]. Интерфейс с геометрическими размерами поверхности раздела примерно 75 мм вдоль и 150 мм поперек рентгеновского луча формировался между верхней масляной фазой объемом около 50 мл и водной фазой объемом около 100 мл. Далее двухступенчатый термостат с экспериментальной ячейкой монтировался на оптический стол рентгеновского спектрометра, который оснащен системой активной виброизоляции. Для предотвращения образования газовых пузырьков на межфазной границе образец подвергался «отжигу»: сперва температура жидкостей в ячейке доводилась примерно до 330 К, далее образец приводился в равновесие при заданной температуре не менее 12 часов.

В качестве масляной фазы использовался либо очищенный путем многократной фильтрации в хроматографической колонке предельный углеводород н-гексан C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> (Aldrich-Sigma, температура кипения  $T_b \approx 342 \,\mathrm{K}$  и плотность при  $T = 298 \,\mathrm{K}$ составляет примерно 0.65 г/см<sup>3</sup>), либо раствор С12ОН в очищенном углеводороде с концентрацией  $c\approx 45\,\mathrm{м}\mathrm{Monb/kr}$ [7]. Приобретенный у Aldrich-Sigma предельный одноатомный спирт 1-додеканол  $(C_{12}H_{26}O, чистота > 99\%)$  использовался в эксперименте без дополнительной очистки. Полная длина молекул L<sub>trans</sub> 1-додеканола определяется длиной углеродной цепи (из расчета примерно 1.27 Å на C-С), размерами метильной -CH<sub>3</sub> (примерно 1.5 Å) и гидроксильной – CH<sub>2</sub>OH (около 2.4 Å) [8]. Таким образом,  $L_{trans} \approx 18$  Å.

В качестве нижней фазы использовалась либо сверхчистая деионизированная вода (Barnstead, NanoPureUV, pH = 7, удельное электрическое сопротивление составляет около 18.2 МОм·см), либо раствор NaCl в ней с концентрацией около 5 Моль/л. Температурная зависимость для межфазного натяжения в случае пленки 1-додеканола на границе н-гексан-вода при выбранном значении *с* опубликована ранее в [3]: по ней установлено значение температуры термотропного перехода в пленке при  $T_c \approx 310$  K.

Вставка на рис. 2 иллюстрирует кинематику упругого поверхностного рентгеновского рассеяния на межфазной границе. Ось *z* ориентирована вдоль нормали к поверхности в направлении, противоположном силе гравитации. В эксперименте в плоскости *yz* угол скольжения  $\alpha \ll 1$ , угол рассеяния  $\beta \ll 1$ , а угол в азимутальной плоскости *xy* между направлением падающего луча и направлением рассеяния  $\phi \approx 0$ . В этой системе координат компоненты вектора рассеяния  $\mathbf{q} = \mathbf{k}_{in} - \mathbf{k}_{sc}$  (где  $\mathbf{k}_{in}, \mathbf{k}_{sc}$  — волновые вектор падающего и рассеянного лучей в направлении точечного детектора) имеют следующий вид:  $q_x \approx k_0 \phi$  и  $q_y \approx k_0 (\alpha^2 - \beta^2)/2$ — в плоскости границы *xy* ( $k_0 = 2\pi/\lambda$ ), а вдоль нормали  $q_z \approx k_0 (\alpha + \beta)$ .

Информация о нормальной к поверхности и латеральной структуре межфазных границ н-гексан– вода получена по данным измерений коэффициента отражения R как функции  $q_z$  при  $\alpha = \beta$  и интенсивности диффузного рассеяния I как функции угла  $\beta$  при фиксированном  $\alpha = \alpha'$  с использованием монохроматического луча фотонов синхротронного излучения с длиной волны  $\lambda = 0.825 \pm 0.002$  Å и интенсивностью порядка  $10^{10}$  ф/с на станции X19C синхротрона NSLS [9]. Ранее с помощью этих мето-



Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения, нормированного на функцию Френеля, от чистой границы нгексан–вода (квадраты,  $T \approx 297 \, {\rm K}$ ) и адсорбционной пленки  $C_{12}OH$  (кружки,  $T \approx 293$  K). Концентрация н-алканола в н-гексане 45 ммоль/кг. Вставка: кинематика рассеяния на плоской межфазной границе



Рис. 3. Зависимость интенсивности рассеяния  $I(\beta)$  при угле скольжения  $\alpha' \approx 0.19\,^\circ$  от чистой границы н-гексанвода (квадраты,  $T \approx 297 \, \text{K}$ ) и при наличии адсорбционной пленки  $C_{12}OH$  (кружки,  $T \approx 293$  K). Линия синего цвета расчет по результатам модельно-независимой реконструкции профиля электронной концентрации, красная линия —

расчет для капиллярно-волновой структуры



**Рис. 4.** Зависимость интенсивности рассеяния  $I(\beta)$  при угле скольжения  $\alpha' \approx 0.29\,^\circ$  от чистой границы н-гексанвода (квадраты,  $T \approx 297 \, \text{K}$ ) и при наличии адсорбционной пленки  $C_{12}OH$  (кружки,  $T \approx 293$  K). Линия синего цвета расчет по результатам модельно-независимой реконструкции профиля электронной концентрации, красная линия расчет для капиллярно-волновой структуры

дик были изучены, например, структуры полимерных покрытий плоской поверхности монокристаллического кремния [10], органоглиняных слоев на поверхности воды [11] и фосфолипидных мультислоев на поверхности кремнеземного гидрозоля [12], а также зависимость структуры адсорбционных пленок октадеканамида на границе толуол-вода от уровня рН водной субфазы [13].

На рис. 2 показаны зависимости  $R(q_z)$ , нормированные на функцию Френеля

$$R_F(q_z) = \frac{(q_z - [q_z^2 - q_c^2]^{1/2})^2}{(q_z + [q_z^2 - q_c^2]^{1/2})^2}$$

для чистой границы н-гексан-вода (квадраты,  $T \approx 297 \, {\rm K}$ ) и границы с адсорбционной пленкой  $C_{12}$ ОН (кружки,  $T \approx 293$  K). При  $q_z < q_c \approx 2k_0\alpha_c$ падающий луч испытывает полное внешнее отражение  $R \approx 1$ . Значение угла полного внешнего отражения  $\alpha_c = \lambda \sqrt{r_e \Delta \rho / \pi}$  (где  $r_e = 2.814 \cdot 10^{-5} \text{ \AA}$  классический радиус электрона) для границ н-гексан-вода определяется разницей  $\Delta \rho = \rho_w - \rho_h$ в объемных электронных концентрациях в углеводородном растворителе  $ho_h \approx 0.23 \ e^-/{
m \AA}^3$  и водной субфазе. Для чистой воды  $ho_w \approx 0.333 \, e^-/{
m \AA}^3$ , а для раствора соли около 0.38 e<sup>-</sup>/Å<sup>3</sup>. Таким образом, для границы н-гексан-чистая вода с пленкой  $C_{12}$ ОН  $\alpha_c \approx 7.9 \cdot 10^{-4}$  рад  $(q_c \approx 0.012 \text{ Å}^{-1})$ , а для интерфейса н-гексан–раствор NaCl  $\alpha_c \approx 10^{-3}$  рад  $(q_c \approx 0.015 \text{ Å}^{-1})$ .

Отметим, что в структурном факторе границы нгексан–вода  $R(q_z)/R_F(q_z)$  с адсорбционной пленкой С<sub>12</sub>ОН наблюдается пик при  $q'_z \approx 0.05 \text{ Å}^{-1}$ , который соответствует приповерхностной структуре толщиной не менее  $2\pi/q'_z \approx 100 \text{ Å}$ . В случае чистой границы н-гексан–раствор NaCl структурный фактор не имеет явных особенностей.

При измерении R и I при малых углах скольжения  $\alpha$  накладываются ограничения, связанные с вертикальным размером и расходимостью пучка синхротронного излучения [14]. Уменьшение естественной расходимости пучка примерно с 10<sup>-4</sup> рад до величины порядка  $10^{-5}$  рад достигалось с помощью двух входных щелей с зазором в диапазоне около 10 мкм на расстоянии приблизительно 600 мм, что позволяет гарантировано облучать в эксперименте только плоский участок межфазной границы, оценочная ширина которого вдоль направления распространения луча составляет около 20 мм. Вертикальное угловое разрешение детектора при измерениях  $R(q_z)$  составляет  $\Delta\beta \approx 10^{-3}$  рад (щель с вертикальным зазором 0.8 мм на расстоянии приблизительно 680 мм от центра образца). При измерении интенсивности рассеяния  $I(\beta)$  вертикальный размер падающего луча у поверхности образца равен примерно 0.05 мм, а угловое разрешение точечного детектора в плоскости падения  $\Delta\beta \approx 3 \cdot 10^{-4}$  рад. Во всех экспериментах угловое разрешение в горизонтальной плоскости  $\Delta \phi \approx 10^{-2}$  рад. При этих геометрических размерах падающего луча (более 5 мкм в вертикальной плоскости и около 2 мм в горизонтальной) усреднение значений  $R(q_z)$  и  $I(\beta)$  в эксперименте происходит по области засветки  $S \le 0.3 \, {\rm cm}^2$ .

На рис. 3 и 4 представлены зависимости интенсивности поверхностного рассеяния

$$I(\beta) = \frac{I_{sc}(\beta) - I_b(\beta)}{I_0}$$

при  $\alpha' \approx 3.3 \cdot 10^{-3}$  рад (примерно 0.19°) и примерно  $5 \cdot 10^{-3}$  рад (примерно 0.29°) соответственно от чистой границы н-гексан-вода (квадраты,  $T \approx 297$  K) и при наличии адсорбционной пленки C<sub>12</sub>OH (кружки,  $T \approx 293$  K):  $I_{sc}$  — число фотонов зеркально отраженных, диффузно рассеянных поверхностью в области засветки в центре межфазной границы образца и объемом масляной фазы в направлении  $\beta$ . Для независимого определения вклада фотонов, рассеянных в объеме н-гексана  $I_b(\beta)$  по пути к границе, экспериментальная ячейка с образцом опус-

калась вдоль оси z примерно на 0.2 мм так, чтобы луч проходил заведомо чуть выше поверхности раздела фаз. При этом величина регистрируемого фона возрастает примерно до  $2I_b$ , так как длина пути рентгеновского луча в углеводородном растворителе возрастает примерно во столько же раз  $(I_b(\beta) \sim 5 \cdot 10^{-4} I_s(\alpha'))$ . Наконец,  $I_0$  — величина, пропорциональная интенсивности падающего луча, которая контролировалась в эксперименте непосредственно перед вхождением луча в ячейку с помощью второго детектора. На кривых рассеяния самый интенсивный пик соответствует зеркальному отражению  $\beta = \alpha'$ , а пик в диффузном фоне для чистой границы при  $\beta \to 0$  соответствует углу полного внешнего отражения  $\alpha_c \approx 10^{-3}$  рад (примерно  $0.05^{\circ}$ ) [15].

### 3. ТЕОРИЯ

Отражение  $R(q_z)$  и рассеяние  $I(\beta)$  от межфазной границы описываются в рамках формализма борновского приближения искаженных волн [16]:

$$\frac{R(q_z)}{R_F(q_z)} = |\Phi(q_z)|^2 \tag{1}$$

И

$$I(q) \propto |\psi(\alpha)\psi(\beta)|^2 |\Phi(q)|^2 \bar{C}(\nu), \qquad (2)$$

где  $\psi(\theta)$  — амплитуда поля волны с поляризацией излучения в плоскости межфазной границы,  $\Phi$  структурный фактор межфазной границы (фурьеобраз производной распределения электронной концентрации  $\rho$  вдоль оси z, усредненной по площади засветки S):

$$\Phi(q) = \frac{1}{\Delta\rho} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\langle \frac{d\rho(z)}{dz} \right\rangle e^{iqz} dz, \qquad (3)$$

а  $\bar{C}$  — одномерная функция спектрального распределения корреляций шероховатости рельефа  $\zeta(x, y)$ в плоскости границы раздела xOy [17]:

$$\bar{C}(\nu) = \int^{S} \langle \zeta(0)\zeta(u) \rangle e^{2i\pi u\nu} du, \qquad (4)$$

где  $\nu = |q_{xy}|/2\pi$  — модуль проекции волнового вектора на плоскость интерфейса (пространственная частота), а u — модуль вектора расстояния от точки O в плоскости интерфейса.

В свою очередь, профиль электронной концентрации для адсорбционной пленки на межфазной границе (схема на рис. 1) может быть задан параметрической *n*-слойной моделью на основе функции ошибок  $\operatorname{erf}(x)$ :

$$\langle \rho(z) \rangle = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} (\rho_j - \rho_{j-1}) \operatorname{erf}\left(\frac{z - z_j}{\sigma\sqrt{2}}\right), \quad (5)$$

с модельным параметром  $\sigma$ , задающим ширину границы раздела между соседними слоями.

Для жидких поверхностей спектр шероховатости  $\bar{C}_{cap}$  и межслойная ширина  $\sigma$  традиционно интерпретируются в стандартной теории капиллярных волн [18]:

$$\bar{C}_{cap}(\nu) = \frac{k_B T}{4\pi^2 \gamma(T)} \cdot \frac{1}{\nu^2 + \sqrt{(\rho_V g)/\gamma(T)}}, \quad (6)$$

где  $\rho_V$  — объемная плотность фазы,  $\gamma$  — поверхностное натяжение,  $k_B$  — постоянная Больцмана. Соответственно, эффективная высота капиллярной шероховатости (капиллярная ширина)

$$\sigma_{cap}^2 = 2\pi \int_{1/L}^{1/\lambda} \bar{C}_{cap}(\nu) d\nu, \qquad (7)$$

где *L* — характерный линейный размер поверхности. В эксперименте рассеяния в жесткой области спектра

$$\sigma_{cap}^2 = \frac{k_B T}{2\pi\gamma(T)} \ln\left(\frac{Q_{max}}{Q_{min}}\right),\tag{8}$$

т.е. наблюдаемая ширина задается коротковолновым пределом в спектре капиллярных волн  $Q_{max} = 2\pi/a$  ( $a \approx 10$  Å — по порядку величины межмолекулярное расстояние) и угловым разрешением детектора  $Q_{min} = q_z^{max} \Delta \beta/2$  ( $q_z^{max} \approx 0.4$ Å<sup>-1</sup> — максимальное значение  $q_z$  в эксперименте) [19,20].

Предполагая, что при наличии адсорбционной пленки (см. рис. 1) шероховатости гиббсовского монослоя и мицеллярного слоя полностью некоррелированы, интенсивность рассеяния можно представить как сумму компонент:

$$I(q) = I_{cap}(q) + \eta I_{mic}(q), \qquad (9)$$

где некапиллярное рассеяние на мицеллах  $I_{mic}(q)$ описывается аналогично выражению (2), а  $\eta$  коэффициент объемного заполнения слоя мицеллами. В случае мицелл сферической формы и радиуса r, распределенных в мицеллярном слое толциной D, структурный фактор слоя можно представить как произведение формфактора единичной мицеллы [21] на фурье-образ распределения мицелл по глубине:

$$\Phi(q,r) = \frac{\sin(qr) - qr\cos(qr)}{(qr)^3} \int \frac{\rho(z)}{\rho_h} e^{iqz} dz.$$
(10)

В свою очередь, для статистической характеризации некапиллярной компоненты шероховатости была использована *K*-корреляционная модель [22]

$$\bar{C}_{KC}(\nu) = \frac{A}{\left[1 + B^2 \nu^2\right]^{(h+1)/2}},\tag{11}$$

где A — нормировочный фактор в низкочастотном пределе спектра, определяющий эффективное значение  $\sigma$ ; B — критический корреляционный радиус и h — фрактальный параметр.

# 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Термодинамику гиббсовской адсорбционной пленки на межфазной границе жидкость—жидкость описывают параметры p — давление, T — температура и c — концентрация спирта в объеме углеводородного растворителя [23–25]. В случае термотропного перехода (p = 1 атм и c = const) в адсорбционной пленке 1-алканола на границе предельный углеводород-вода на температурной зависимости межфазного натяжения  $\gamma(T)$  при  $T_c$  наблюдается особенность (излом), которую можно связать с изменением энтальпии

$$\Delta H = -T_c \Delta (\partial \gamma / \partial T)_{p,c}.$$

Согласно экспериментальным наблюдениям в слоях фторированных 1-алканолов наблюдаются термотропные фазовые превращения жидкость-пар [26,27], а в пленках фтор-алканолов происходит переход твердое тело-газ [28]. Аналогичные явления обнаружены также и в адсорбционной пленке, состоящей из смеси алканола и фтор-алканола [29].

Величина  $\Delta H$  практически не зависит от объемной концентрации *с*. Например, в работе [30] это продемонстрировано для лиотропного перехода на границе н-гексан-вода в пленке 1-эйкозанола (C<sub>20</sub>OH). На рис. 5 проиллюстрирована зависимость  $\Delta H$  от отношения *m* числа атомов углерода в алканоле (метки у точек) к числу атомов углерода в молекуле растворителя: точки и кружки — данные для границы н-гексан-вода, квадраты — для интерфейса н-гексадекан-вода. Достаточно неожиданным является то, что у пленок фторированных 1-алканолов



Рис. 5. Изменение энтальпии  $\Delta H$  при фазовом переходе на межфазной границе предельный углеводород-вода в адсобционной пленке длиноцепочечного спирта как функция отношения числа атомов углерода в алканоле (метки у точек) к числу атомов углерода в молекуле растворителя m. Точки и кружки — данные для границы н-гексан-вода, квадраты — н-гексадекан-вода. Линии проведены для лучшей наглядности представления результатов

 $FC_{10}OH$  и  $FC_{12}OH$ , которые возгоняются при нагревании на границе н-гексан-вода, значения  $\Delta H$  очень близки к изменению энтальпии нормальных спиртов  $C_{24}OH$  и  $C_{30}OH$  на границе н-гексадекан-вода соответственно. В работе [3] имеется более детальное обсуждение рис. 5.

Отметим, что изменение состояния поверхности при  $T_c$  может быть как резким, так и затянутым по температуре переходом с образованием на границе пространственно-неоднородных структур [31]. Например, у пленки фторированного спирта FC<sub>10</sub>OH  $\Delta H \approx 0.15\,\mathrm{Дж/m^2}$  наблюдаемая ширина перехода  $\Delta T_c > 10 \, {\rm K}$  [32], в то время как для пленки C<sub>22</sub>OH с относительно большим  $\Delta H \approx 0.7 \, \mathrm{Дж/m^2}$  диапазон  $\Delta T_c < 0.01 \, {\rm K}$  [27]. Процесс дробления и перемешивания низкотемпературной и высокотемпературной фаз, которые имеют разную поляризацию поверхности, вызван дальнодействующим характером падения величины электрического поля Е от линейной границы между доменами поверхностных фаз  $(E \propto 1/l,$  где l — расстояние) и значительно понижает поверхностную энергию [33]. Однако близкодействующие взаимодействия ван-дер-ваальсовой природы, определяющие энергию линейного натяжения доменной границы, ограничивают рост длины одно-



Рис. 6. Компоненты спектров корреляционной функции шероховатости  $\bar{C}(\nu)$  для капиллярно-волновой структуры на межфазной границе (красная линия) и для мицеллярного слоя (синяя линия)

мерных границ. Формально это накладывает запрет на переход первого рода в электрическом двойном слое на интерфейсе жидкость–жидкость [34], вместо которого может реализоваться бесконечная цепочка фазовых переходов (критический кроссовер) [35,36].

Ввиду малости различия в поверхностной энергии низкотемпературной и высокотемпературной фаз пленки C<sub>12</sub>OH ( $\Delta H \approx 0.05 \, \mathrm{Дж/M^2}$ ) следует ожидать существование достаточно широкой области температур  $\Delta T_c$ , в которой возникает пространственно-неоднородная структура в адсорбционной пленке. Возможно, по этой причине в высокотемпературной фазе пленки C<sub>12</sub>OH не реализуется газовая фаза в чистом виде вплоть до температуры кипения н-гексана при  $T \approx 342 \,\mathrm{K}$ , а наблюдается монослойная структура с плотностью упаковки углеводородных хвостов  $\rho_{C12} \approx 0.7 \rho_w$  [4] заметно ниже электронной концентрации в высокомолекулярной алкановой жидкости,  $0.8\rho_w$ - $0.9\rho_w$ , которая соответствует однородному неупорядоченному монослою [8, 27].

В случае чистой межфазной границы н-гексан– раствор NaCl расчетные кривые (красные линии на рис. 2, 3 и 4) как для коэффициента отражения [16]

$$\frac{R(q_z)}{R_F(q_z)} = e^{-q_z q_z^t \sigma_{cap}^2},\tag{12}$$

где

$$q_z^t \approx k_0 \left( \sqrt{\alpha^2 - \alpha_c^2} + \sqrt{\beta^2 - \alpha_c^2} \right),$$

так и кривой рассеяния  $I_{cap}(\beta)$  демонстрируют хорошее согласие между капиллярно-волновой моделью с одним подгоночным параметром  $\sigma_{cap}$  и экспериментом. Соответствующий модельный спектр  $\bar{C}_{cap}$  при  $\sigma_{cap} \approx 4$  Å показан красной линией на рис. 6. Значение подгоночного параметра примерно совпадает с величиной капиллярной ширины  $(3.5\pm0.2)$  Å, установленной по данным рефлектометрии границы н-гексан-вода [28]. Отметим, что  $\sigma_{cap}$ более чем в два раза меньше ширины переходного слоя (около 10 Å) на поверхности концентрированного водного раствора хлоридов металлов, о котором сообщалось в работе [37].

В случае адсорбционной пленки 1-додеканола в экспериментальных кривых диффузного рассеяния, помимо капиллярной компоненты, имеется доминирующее рассеяние от мицеллярного слоя. Расчетные кривые  $I(\beta)$  от адсорбционной пленки показаны синими линиями на рис. 3 и 4; модельный спектр некапиллярной компоненты  $\bar{C}_{KC}(\nu)$  представлен синей линией на рис. 6. Синяя линия на рис. 2 соответствует структурному фактору пленки, установленному в ходе безмодельной реконструкции. Оценочный коэффициент заполнения мицеллярного слоя составил  $\eta = 0.11, B = 4.1$  мкм, h = 3.6 при радиусе мицеллы  $r \sim 18 \text{ Å}$  (что согласуется с оценкой интегральной плотности мицеллярного слоя по уточненным данным в [4]). Отметим, для частично заполненного слоя  $(\eta < 1)$  критический радиус B соответствует характерному линейному размеру рассеивающих кластеров мицелл в плоскости границы раздела; однако отсутствие дифракционных пиков на кривых рассеяния в области  $\beta > \alpha'$  свидетельствует об их неупорядоченном распределении в слое. При этом в области шероховатости, соответствующей экспериментальному интервалу углов рассеяния ( $\nu = 10^{-6} \dots 10^{-3}$  нм<sup>-1</sup>), преобладает вклад некапиллярной компоненты, в то время как в области высоких частот ( $\nu > 10^{-3}$  нм<sup>-1</sup>,  $\beta > 0.7^{\circ}$ ) рассеяние определяется капиллярными волнами непосредственно на интерфейсе. Оценка величины шероховатости для мицеллярного слоя в соответствии с (7) дает  $\sigma \approx 19 \text{ Å}$  (параметр  $A \approx 7.3 \cdot 10^3 \text{ нм}^3$ ). Более точное определение структуры мицеллярного слоя требует измерения двумерных карт диффузного рассеяния.

Итак, наблюдаемая интенсивность рассеяния  $I(\beta)$  в случае чистой межфазной границы описывается незеркальным рассеянием на структуре с капиллярно-волновым спектром шероховатости. При наличии адсорбционной пленки наблюдаемая интенсивность рассеяния, согласно проведенному анализу, обусловлена вкладом скользящего малоуглового рассеяния на приповерхностном мицеллярном слое. О наличии такого слоя в структуре интерфейса ранее сообщалось по результатам безмодельной реконструкции профиля электронной концентрации по данным рефлектометрии межфазной границы [4]. Расчетный спектр шероховатости мицеллярного слоя также указывает на пространственную неоднородность распределения мицелл (кластеризацию) в плоскости интерфейса. Таким образом, в присутствии адсорбционной пленки и мицелл 1додеканола спектр корреляционной функции высот на межфазной границе имеет фундаментально не капиллярно-волновую природу.

Финансирование. Работа проведена в рамках выполнения Государственных заданий ИФП РАН и НИЦ «Курчатовский иниститут». Теоретическая часть работы (разд. 3 и 4) выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 23-12-00200).

## ЛИТЕРАТУРА

- M. Lin, J. L. Ferpo, P. Mansaura, and J. F. Baret, J. Chem. Phys. 71, 2202 (1979).
- Y. Hayami, A. Uemura, M. Ikeda, M. Aratono, and K. Motomura, J. Colloid Interface Sci. 172, 142 (1995).
- A. M. Tikhonov and M. L. Schlossman, J. Phys.: Condens. Matter 19, 375101 (2007).
- А. М. Tikhonov and Yu. O. Volkov, Поверхность. Рентген. синхротр. и нейтрон. исслед, в печати (2024).
- I. V. Kozhevnikov, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A 498, 482 (2003).
- А. М. Тихонов, В. Е. Асадчиков, Ю. О. Волков, А. Д. Нуждин, Б. С. Рощин, ПТЭ No. 1, 146 (2021).
- A. Goebel and K. Lunkenheimer, Langmuir 13, 369 (1997).
- 8. D. M. Small, *The Physical Chemistry of Lipids*, Plenum Press, New York (1986).
- M. L. Schlossman, D. Synal, Y. Guan, M. Meron, G. Shea-McCarthy, Z. Huang, A. Acero, S. M. Williams, S. A. Rice, and P. J. Viccaro, Rev. Sci. Instrum. 68, 4372 (1997).
- L. Hanley, Y. Choi, E. R. Fuoco, F. A. Akin, M. B. J. Wijesundara, M. Li, A. M. Tikhonov, and

M. L. Schlossman, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 203, 116 (2003).

- J. Koo, S. Park, S. Satija, A. M. Tikhonov, J. C. Sokolov, M. H. Rafailovich, and T. Koga, J. Colloid and Interface Science **318**, 103 (2008).
- 12. А. М. Тихонов, Письма в ЖЭТФ 92, 394 (2010).
- 13. А. М. Тихонов, Ю. О. Волков, ЖЭТФ 156, 440 (2019).
- 14. А. М. Тихонов, Письма в ЖЭТФ 105, 737 (2017).
- 15. Y. Yoneda, Phys. Rev. 131, 2010 (1963).
- 16. S. K. Sinha, E. B. Sirota, S. Garoff, and H. B. Stanley, Phys. Rev. B 38, 2297 (1988).
- 17. D. J. Whitehouse, *Surfaces and their Measurements*, Hermes Penton, London (2002).
- 18. F. P. Buff, R. A. Lovett, and F. H. Stillinger, Phys. Rev. Lett. 15, 621 (1965).
- 19. A. Braslau, M. Deutsch, P. S. Pershan, A. H. Weiss, and J. Als-Nielsen, J. Bohr, Phys. Rev. Lett. 54, 114 (1985).
- 20. D. K. Schwartz, M. L. Schlossman, E. H. Kawamoto, G. J. Kellogg, P. S. Pershan, and B. M. Ocko, Phys. Rev. A 41, 5687 (1990).
- 21. J. S. Pedersen, Adv. Colloid and Interface Sci. 70, 171 (1997).
- 22. E. L. Church and P. Z. Takasz, Proc. SPIE 1530, 71 (1991).
- 23. J. W. Gibbs, *Collected Works*, Vol. 1, Dover, New York (1961), p. 219.

- 24. J. J. Jasper and B. L. Houseman, J. Phys. Chem. 67, 1548 (1963).
- 25. K. Motomura, J. Colloid Interface Sci. 64, 348 (1978).
- 26. N. Matubayasi, K. Motomura, M Aratono, and R Matuura, Bull. Chem. Soc. Jpn. 51, 2800 (1978).
- 27. A. M. Tikhonov, S. V. Pingali, and M. L. Schlossman, J. Chem. Phys. **120**, 11822 (2004).
- 28. M. L. Schlossman, M. Li, D. M. Mitrinovic, and A. M. Tikhonov, High Performance Polymers 12, 551 (2000).
- 29. P. S. Venkatesh, T. Takiue, G. Guangming, A. M. Tikhonov, N Ikeda, M. Aratono, and M. L. Schlossman, J. Dispersion Science and Technology 27, 715 (2006).
- 30. T. Takiue, T. Matsuo, N. Ikeda, K. Motomura, and M. Aratono, J. Phys. Chem. B 102, 4906 (1998).
- 31. S. Uredat and G. Findenegg, Langmuir 15, 1108 (1999).
- 32. A. M. Tikhonov, M. Li, and M. L. Schlossman, J. Phys. Chem. B 105, 8065 (2001).
- **33**. В. И. Марченко, Письма в ЖЭТФ **33**, 381 (1981).
- 34. В. И. Марченко, ЖЭТФ 81, 1142 (1981).
- **35**. В. И. Марченко, ЖЭТФ **90**, 2241 (1986).
- **36**. А. М. Тихонов, ЖЭТФ **137**, 1209 (2010).
- 37. E. Sloutskin, J. Baumert, B. M. Ocko, I. Kuzmenko, A. Checco, L. Tamam, E. Ofer, T. Gog, and M. Deutsch, J. Chem. Phys. **126**, 054704 (2007).